

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60384-5-1

QC 301001

Première édition
First edition
1993-07

**Condensateurs fixes utilisés
dans les équipements électroniques –**

Partie 5:

Spécification particulière-cadre –

Condensateurs fixes à diélectrique en mica
pour courant continu de tension nominale
ne dépassant pas 3 000 V –
Niveau d'assurance E

Fixed capacitors for use in electronic equipment –

Part 5:

Blank detail specification –

Fixed mica dielectric d.c. capacitors
with a rated voltage not exceeding 3 000 V –
Assessment level E



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60384-5-1: 1993

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement
(Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEN).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60384-5-1

QC 301001

Première édition
First edition
1993-07

**Condensateurs fixes utilisés
dans les équipements électroniques –**

Partie 5:

Spécification particulière-cadre –

Condensateurs fixes à diélectrique en mica
pour courant continu de tension nominale
ne dépassant pas 3 000 V –
Niveau d'assurance E

Fixed capacitors for use in electronic equipment –

Part 5:

Blank detail specification –

Fixed mica dielectric d.c. capacitors
with a rated voltage not exceeding 3 000 V –
Assessment level E

© IEC 1993 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

M

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES CINQUIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE: CONDENSATEURS FIXES A DIELECTRIQUE EN MICA POUR COURANT CONTINU DE TENSION NOMINALE NE DEPASSANT PAS 3 000 V NIVEAU D'ASSURANCE E

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La Norme internationale CEI 384-5-1 a été établie par le comité d'études 40 de la CEI: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
40(BC)741	40(BC)788

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 5: BLANK DETAIL SPECIFICATION:
FIXED MICA DIELECTRIC D.C. CAPACITORS WITH A RATED VOLTAGE
NOT EXCEEDING 3 000 V
ASSESSMENT LEVEL E

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a world-wide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.

International Standard IEC 384-5-1 has been prepared by IEC technical committee 40: Capacitors and Resistors for Electronic Equipment.

The text of this standard is based upon the following documents:

DIS	Report on Voting
40(CO)741	40(CO)788

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
CINQUIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE:
CONDENSATEURS FIXES A DIELECTRIQUE EN MICA POUR COURANT CONTINU DE TENSION
NOMINALE NE DEPASSANT PAS 3 000 V
NIVEAU D'ASSURANCE E

INTRODUCTION

Spécification particulière-cadre

Une spécification particulière-cadre est un document, complémentaire de la spécification intermédiaire, comprenant les règles concernant le style, la présentation et le contenu minimal des spécifications particulières. Les spécifications particulières ne répondant pas à ces règles ne sont pas considérées conformes aux spécifications de la CEI et ne doivent pas être déclarées comme telles.

Le contenu du paragraphe 1.4 de la spécification intermédiaire doit être pris en compte lors de la préparation des spécifications particulières.

Les numéros placés entre crochets dans la première page correspondent aux informations suivantes, qui doivent être introduites à l'emplacement indiqué.

Identification de la spécification particulière

- (1) "Commission Electrotechnique Internationale" ou nom de l'Organisme National de Normalisation sous l'autorité duquel la spécification particulière est établie.
- (2) Numéro CEI ou national de la spécification particulière, date d'édition et toutes autres informations exigées par le système national.
- (3) Numéro et édition de la spécification générique nationale ou CEI.
- (4) Numéro CEI de la spécification particulière-cadre.

Identification du condensateur

- (5) Courte description du type de condensateur.
- (6) Indications sur la technologie de base (si applicable).

Note. -Lorsque le condensateur n'est pas conçu pour l'utilisation sur des cartes imprimées, cela doit être clairement établi à cet emplacement dans la spécification particulière.

- (7) Croquis avec les principales dimensions, importantes pour l'interchangeabilité, et/ou références correspondant aux documents nationaux ou internationaux appropriés. Au choix, ce croquis peut être donné dans une annexe à la spécification particulière.
- (8) Utilisation ou ensemble d'utilisations couvertes et/ou niveau d'assurance.

Note. -Le(s) niveau(x) d'assurance utilisé(s) dans une spécification particulière doit(doivent) être choisi(s) dans la spécification intermédiaire, paragraphe 3.5.4. Ceci implique qu'une spécification particulière-cadre peut être utilisée en combinaison avec plusieurs niveaux d'assurance pourvu que le groupement des essais ne change pas.

- (9) Données relatives aux propriétés les plus importantes, permettant la comparaison entre les divers types de condensateurs.

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 5: BLANK DETAIL SPECIFICATION:
FIXED MICA DIELECTRIC D.C. CAPACITORS WITH A RATED VOLTAGE
NOT EXCEEDING 3 000 V
ASSESSMENT LEVEL E

INTRODUCTION

Blank detail specification

A blank detail specification is a supplementary document to the Sectional Specification and contains requirements for style and layout and minimum content of detail specifications. Detail specifications not complying with these requirements may not be considered as being in accordance with IEC specifications nor shall they so be described.

In the preparation of detail specifications the content of Subclause 1.4 of the sectional specification shall be taken into account.

The numbers between brackets on the first page correspond to the following information which shall be inserted in the position indicated:

Identification of the detail specification

- (1) The "International Electrotechnical Commission" or the National Standards Organisation under whose authority the detail specification is drafted.
- (2) The IEC or National Standards number of the detail specification, date of issue and any further information required by the national system.
- (3) The number and issue number of the IEC or national Generic Specification.
- (4) The IEC number of the blank detail specification.

Identification of the capacitor

- (5) A short description of the type of capacitor.
- (6) Information on typical construction (if applicable).

Note. -When the capacitor is not designed for use in printed board applications, this shall be clearly stated in the detail specification in this position.

- (7) Outline drawing with main dimensions which are of importance for interchangeability and/or reference to the national or international documents for outlines. Alternatively, this drawing may be given in an appendix to the detail specification.
- (8) Application or group of applications covered and/or assessment level.

Note. -The assessment level(s) to be used in a detail specification shall be selected from the sectional specification, Subclause 3.5.4. This implies that one blank detail specification may be used in combination with several assessment levels, provided the grouping of the tests does not change.

- (9) Reference data on the most important properties, to allow comparison between the various capacitor types.

(1)	CEI 384-5-1XX QC 301001XXXXXX	(2)
COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE CONTROLEE CONFORMEMENT A:	CEI 384-5-1 QC 301001	(4)
(3)		
Croquis d'encombrement: (voir tableau I) (Projection: Méthode du ... dièdre)	CONDENSATEURS FIXES A DIELECTRIQUE EN MICA POUR COURANT CONTINU	(5)
(7)		(6)
(D'autres formes sont permises à l'intérieur des dimensions données)	Niveau(x) d'assurance: E	(8)

Les informations sur la disponibilité des composants qualifiés selon cette spécification particulière sont données dans la Liste des Produits Qualifiés.

(9)

SECTION UN - CARACTERISTIQUES GENERALES

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

1.1 METHODE(S) DE MONTAGE RECOMMANDEE(S) (à introduire)

(Voir paragraphe 1.4.2 de la Publication 384-5 de la CEI).

(1)	IEC 384-5-1XX QC 301001XXXXXX	(2)
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY IN ACCORDANCE WITH: (3)	IEC 384-5-1 QC 301001	(4)
	FIXED MICA DIELECTRIC D.C. CAPACITORS	(5)
Outline drawing: (see Table I) (... angle projection) (7)		(6)
	(Other shapes are permitted within the dimensions given)	Assessment level: E (8)

Information on the availability of components
qualified to this detail specification is given
in the Qualified Products List.

(9)

SECTION ONE - GENERAL DATA

1. GENERAL DATA

1.1 RECOMMENDED METHOD(S) OF MOUNTING (to be inserted)

(See Subclause 1.4.2 of IEC Publication 384-5).

1.2 DIMENSIONS

TABLEAU I

Référence du boîtier	Dimensions (en mm ou inches et mm)						
	Ø	L	H	d			

Notes 1. -Lorsqu'il n'y a pas de référence de boîtier, le tableau I peut être omis et les dimensions doivent être données dans le tableau II qui devient alors tableau I.

2. -Les dimensions doivent être données en valeurs maximales ou en valeurs nominales avec tolérance.

1.3 CARACTERISTIQUES

Gamme de capacité (voir tableau II)
 Tolérance sur la capacité nominale (voir tableau II)
 Tension nominale (voir tableau II)
 Catégorie climatique
 Température nominale
 Tangente de l'angle de pertes
 Résistance d'isolement
 Coefficient de température (voir tableau II)

TABLEAU II

Valeurs de capacité et tension et boîtiers correspondants, coefficients de température et tolérances de capacité

Capacité nominale		Tension nominale		
C _R min.	C _R max.	-- (V)		
		Boî- tier	Coefficient de tempé- rature (α)	Tolérance à C _R (%) min. max.

1.2 DIMENSIONSTABLE I

Case size reference	Dimensions (in mm or inches and mm)						
	Ø	L	H	d			

Notes 1. -When there is no case size reference, Table I may be omitted and the dimensions shall be given in Table II, which then becomes Table I.

2. -The dimensions shall be given as maximum dimensions or as nominal dimensions with a tolerance.

1.3 RATINGS AND CHARACTERISTICS

Capacitance range (see Table II)
Tolerance on rated capacitance (see Table II)
Rated voltage (see Table II)
Climatic category
Rated temperature
Tangent of loss angle
Insulation resistance
Temperature coefficient (see Table II)

TABLE II

Values of capacitance and of voltage related to case sizes, temperature coefficients and capacitance tolerances

Rated capacitance		Rated voltage		
C _R min.	C _R max.	-- (V)		
		Case size	Temperature coefficient (α)	Tolerance on C _R (%) min. max.

1.4 DOCUMENTS DE REFERENCE

Spécification générique: Publication 384-1 de la CEI (1982):
Condensateurs fixes utilisés dans les
équipements électroniques. Première
partie: Spécification générique.
Modification No. 2 (1987), No. 3 (1989)
et No. 4 (1992).

Spécification intermédiaire: Publication 384-5 de la CEI (1993):
Condensateurs fixes utilisés dans les équi-
pements électroniques. Cinquième partie:
Spécification intermédiaire: Condensateurs
fixes à diélectrique en mica pour courant
continu de tension nominale ne dépassant
pas 3 000 V.

1.5 MARQUAGE

Le marquage du condensateur et de son emballage doit être conforme aux
exigences du paragraphe 1.6 de la Publication 384-5 de la CEI.

Note. -Le détail des informations à marquer sur les composants et sur
l'emballage doit être donné en entier dans la spécification
particulière.

1.6 RENSEIGNEMENTS POUR LES COMMANDES

Les commandes de condensateurs couverts par cette spécification doivent
contenir au minimum, en clair ou en code, les renseignements suivants:

- a) Capacité nominale.
- b) Tolérance sur la capacité nominale.
- c) Tension continue nominale.
- d) Numéro et édition de la spécification particulière et référence du
modèle.
- e) Instructions d'emballage.

1.7 RAPPORTS CERTIFIES DE LOTS ACCEPTES

Requis/non requis.

1.8 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (ne sont pas prises en considération pour les contrôles)

1.9 EXIGENCES OU SEVERITES, COMPLEMENTAIRES DE, OU PLUS SEVERES QUE, CELLES SPECIFIEES DANS LA SPECIFICATION GENERALE OU INTERMEDIAIRE

Note. -Des compléments ou des exigences accrues ne devraient être
prescrits que lorsque cela est indispensable.

TABLEAU III

Autres caractéristiques

Ce tableau doit être utilisé pour définir des
caractéristiques qui sont complémentaires ou
plus sévères que celles qui sont données dans
la spécification intermédiaire.

1.4 RELATED DOCUMENTS

- Generic specification: IEC Publication 384-1 (1982):
Fixed Capacitors for Use in Electronic
Equipment. Part 1: Generic Specification.
Amendment No. 2 (1987), No. 3 (1989) and
No. 4 (1992).
- Sectional specification: IEC Publication 384-5 (1993):
Fixed Capacitors for Use in Electronic
Equipment. Part 5: Sectional Specification:
Fixed Mica Dielectric D.C. Capacitors with
a Rated Voltage not exceeding 3 000 V.

1.5 MARKING

The marking of the capacitor and the package shall be in accordance with the requirements of IEC Publication 384-5, Subclause 1.6.

Note. -The details of the marking of the component and package shall be given in full in the detail specification.

1.6 ORDERING INFORMATION

Orders for capacitors covered by this specification shall contain, in clear or in coded form, the following minimum information:

- a) Rated capacitance.
- b) Tolerance on rated capacitance.
- c) Rated d.c. voltage.
- d) Number and issue reference of the detail specification and style reference.
- e) Packaging instructions.

1.7 CERTIFIED RECORDS OF RELEASED LOTS

Required/not required.

1.8 ADDITIONAL INFORMATION (not for inspection purposes)

1.9 ADDITIONAL OR INCREASED SEVERITIES OR REQUIREMENTS TO THOSE SPECIFIED IN THE GENERIC AND/OR SECTIONAL SPECIFICATION

Note. -Additions or increased requirements should be specified only when essential.

TABLE III

Other characteristics

This table is to be used for defining characteristics which are additional to or more severe than those given in the sectional specification.
--

SECTION DEUX - EXIGENCES POUR LE CONTROLE2. EXIGENCES POUR LE CONTROLE2.1 Procédures

- 2.1.1 - Pour l'homologation, la procédure doit être conforme au paragraphe 3.4 de la spécification intermédiaire, Publication 384-5 de la CEI.
- 2.1.2 - Pour le contrôle de la conformité de la qualité, le programme d'essais, comprenant l'échantillonnage, la périodicité, les sévérités et les exigences est donné au tableau IV. La formation des lots de contrôle est régie par le paragraphe 3.5.1 de la spécification intermédiaire.

TABEAU IV

- Notes 1. -Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les exigences renvoient à la spécification intermédiaire, Publication 384-5 de la CEI et à la section un de cette spécification.
2. -Les niveaux de contrôle et les NQA sont extraits de la Publication 410 de la CEI: Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs.
3. -Dans ce tableau: p = périodicité (en mois)
n = effectif de l'échantillon
c = critère d'acceptation (nombre admissible de défectueux)
D = destructif
ND = non destructif
NC = niveau de contrôle
NQA = niveau de qualité acceptable } Publication 410 de la CEI

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	N C	N Q A	Exigences (voir note 1)
			(voir note 2)		
<u>CONTROLE DU GROUPE A</u> (lot par lot)					
<u>Sous-groupe A1</u>	ND		S-4	2,5%	
4.1 Examen visuel					Selon 4.1 Marquage lisible et selon 1.5 de cette spécification
4.1 Dimensions (au calibre)					Comme spécifiées au tableau I de cette spécification
<u>Sous-groupe A2</u>	ND		II	1,0%	
4.2.1 Tension de tenue (essai A)		Méthode: ...			Pas de claquage ni de contournement

SECTION TWO - INSPECTION REQUIREMENTS**2. INSPECTION REQUIREMENTS****2.1 Procedures**

- 2.1.1 - For Qualification Approval, the procedures shall be in accordance with the Sectional Specification, IEC Publication 384-5, Subclause 3.4.
- 2.1.2 - For Quality Conformance Inspection, the test schedule (Table IV) includes sampling, periodicity, severities and requirements. The formation of inspection lots is covered by Subclause 3.5.1 of the Sectional Specification.

TABLE IV

Notes 1. -Subclause numbers of tests and performance requirements refer to the Sectional Specification, IEC Publication 384-5 and Section One of this specification.

2. -Inspection Levels and AQL's are selected from IEC Publication 410: Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.

3. -In this table: p = periodicity (in months)
 n = sample size
 c = acceptance criterion (permitted number of defectives)
 D = destructive
 ND = non-destructive
 IL = inspection level
 AQL = acceptable quality level } IEC Publication 410

Subclause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	I L	A Q L	Performance requirements (see Note 1)
			(see Note 2)		
<u>GROUP A INSPECTION</u> (lot by lot)					
<u>Sub-group A1</u>	ND		S-4	2,5%	
4.1 Visual examination					As in 4.1 Legible marking and as specified in 1.5 of this specification
4.1 Dimensions (gauging)					As specified in Table I of this specification
<u>Sub-group A2</u>	ND		II	1,0%	
4.2.1 Voltage proof (Test A)		Method: ...			No breakdown or flashover

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	N C	N Q A	Exigences (voir note 1)
		(voir note 2)			
4.2.2 Capacité					A l'intérieur de la tolérance spécifiée
4.2.3 Tangente de l'angle de pertes					Selon 4.2.3.2
4.2.4 Résistance d'isolement (essai A)		Méthode: ...			Selon 4.2.4.2
<u>CONTROLE DU GROUPE B</u> (lot par lot) <u>Sous-groupe B1</u>					
4.5 Soudabilité	ND	Sans vieillissement Méthode: ...	S-3	2,5%	
4.14 Résistance du marquage aux solvants (si applicable)		Solvant: ... Température du solvant: ... Méthode 1 Matériau de frottement: coton hydrophile Reprise: ...			Bonne qualité de l'étamage mise en évidence par l'écou- lement libre d'alli- age avec un mouilla- ge convenable des sorties ou, selon le cas, temps de soudage (... s) Marquage lisible
<u>Sous-groupe B2</u>					
4.2.5 Coefficient de température et dérive de ca- pacité après cycle thermique	ND	Conditionnement: séchage préliminaire pendant 16 h à 24 h	S-3	2,5%	α: voir spécification particulière <u>ΔC</u> : Selon 2.2.5 C
4.2.8 Stabilité de courte durée (si requis)					Selon 4.2.8
4.2.6 Inductance (si requis)					< ... mH

Subclause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	I L (see Note 2)	A Q L	Performance requirements (see Note 1)
4.2.2 Capacitance 4.2.3 Tangent of loss angle 4.2.4 Insulation resistance (Test A)		Method: ...			Within specified tolerance As in 4.2.3.2 As in 4.2.4.2
<u>GROUP B INSPECTION</u> (lot-by-lot) <u>Sub-group B1</u> 4.5 Solderability 4.14 Solvent resistance of the marking (if applicable)	ND	Without ageing Method: ... Solvent: ... Solvent temperature: ... Method 1 Rubbing material: cotton wool Recovery: ...	S-3	2,5%	Good tinning as evidenced by free flowing of the solder with wetting of the terminations or solder shall flow within ... s, as applicable Legible marking
<u>Sub-group B2</u> 4.2.5 Temperature coefficient and temperature cyclic drift of capacitance 4.2.8 Short term stability (if required) 4.2.6 Inductance (if required)	ND	Conditioning: Pre-drying for 16 h to 24 h	S-3	2,5%	α: see detail specification AC: As in 2.2.5 C As in 4.2.8 < ... mH

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 3)			Exigences (voir note 1)
			p	n	c	
CONTROLE DU GROUPE C (périodique)						
Sous-groupe C1A	D		6	9	1	
Partie de l'échan- tillon de sous- groupe C1						
4.1 Dimensions (par mesures)						Voir tableau I de cette spécification
4.3.1 Mesures initiales		Capacité Tangente de l'angle de pertes				
4.3 Robustesse des sorties		Examen visuel				Pas de dommage visible
4.4 Résistance à la chaleur de de soudage		Sans séchage prélimi- naire Méthode: ... Reprise: 1 h à 2 h				
4.4.2 Mesures finales		Examen visuel Capacité Tangente de l'angle de pertes				Pas de dommage visible Marquage lisible $\frac{\Delta C}{C} \leq 0,5 \%$ ou $0,5 \text{ pF}$ C ou valeur mesurée au 4.3.1, la plus grande de ces valeurs A l'intérieur de la limite selon 4.2.3
4.13 Résistance du composant aux solvants (si applicable)		Solvant: ... Température du solvant: ... Méthode 2 Reprise: ...				Voir la spécification particulière
Sous-groupe C1B	D		6	18	1	
Autre partie de l'échantillon du sous-groupe C1						
4.6.1 Mesures initiales		Capacité Tangente de l'angle de pertes				

Subclause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	Sample size & criterion of accepta- bility (see Note 3)			Performance requirements (see Note 1)
			p	n	c	
GROUP C INSPECTION (periodic)						
Sub-group C1A	D		6	9	1	
Part of sample of Sub-group C1						
4.1 Dimensions (detail)						See Table I of this specification
4.3.1 Initial measurements		Capacitance Tangent of loss angle				
4.3 Robustness of terminations		Visual examination				No visible damage
4.4 Resistance to soldering heat		No pre-drying Method: ... Recovery: 1 h to 2 h				
4.4.2 Final measure- ments		Visual examination Capacitance Tangent of loss angle				No visible damage Legible marking $\frac{\Delta C}{C} \leq 0,5 \%$ or 0,5 pF C or value measured in 4.3.1, whichever is the greater Within limit speci- fied in 4.2.3
4.13 Component solvent resistance (if applicable)		Solvent: ... Solvent temperature: ... Method 2 Recovery: ...				See detail specifica- tion
Sub-group C1B	D		6	18	1	
Other part of sample of Sub-group C1						
4.6.1 Initial measurements		Capacitance Tangent of loss angle				

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 3)			Exigences (voir note 1)
			p	n	c	
4.6 Variations rapides de température		θ_A = température minimale de catégorie θ_B = température maximale de catégorie Cinq cycles Durée $t_1 = 30$ min Examen visuel				Pas de dommage visible
4.7 Vibrations*		Pour la méthode de montage: voir spécification particulière Méthode B4 Gamme de fréquence: ... Hz à ... Hz Amplitude 0,75 mm ou 98 m/s ² (la moins sévère des deux) Durée totale: 6 h				
4.7.2 Contrôle final		Examen visuel				Pas de dommage visible
4.8 Secousses* (ou chocs, voir 4.9)		Pour la méthode de montage: voir 1.1 de cette spécification Nombre de secousses: Accélération: ... m/s ² Durée de l'impulsion: ... ms				
4.9 Chocs* (ou secousses, voir 4.8)		Pour la méthode de montage: voir 1.1 de cette spécification Accélération: ... m/s ² Durée de l'impulsion: ... ms				
4.8.3 ou 4.9.3 Mesures finales		Examen visuel Capacité Tangente de l'angle de pertes				Pas de dommage visible ΔC : selon 4.9.3 et C par rapport à la valeur mesurée au 4.6.1 Tan δ : selon 4.2.3 ou 1,2 fois la valeur mesurée au 4.6.1, la plus grande de ces valeurs

* Les essais de vibrations, secousses et chocs dans ce sous-groupe ne sont exigés que tous les 12 mois.

Subclause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	Sample size & criterion of accepta- bility (see Note 3)			Performance requirements (see Note 1)
			p	n	c	
4.6 Rapid change of temperature		θ_A = Lower category temperature θ_B = Upper category temperature Five cycles Duration $t_1 = 30$ min Visual examination				No visible damage
4.7 Vibration*		For mounting method see detail specification Procedure B4 Frequency range: ... Hz to ... Hz Amplitude 0,75 mm or 98 m/s ² (whichever is the less severe) Total duration: 6 h				
4.7.2 Final inspec- tion		Visual examination				No visible damage
4.8 Bump* (or shock, see 4.9)		Method of mounting: see 1.1 of this specification Number of bumps: ... Acceleration: ... m/s ² Duration of pulse: ... ms				
4.9 Shock* (or bump see 4.8)		Method of mounting: see 1.1 of this specification Acceleration: ... m/s ² Duration of pulse: ... ms				
4.8.3 or 4.9.3 Final measure- ments		Visual examination Capacitance Tangent of loss angle				No visible damage $\frac{AC}{C}$: As in 4.9.3 and C compared to value measured in 4.6.1 Tan δ : As in 4.2.3 or 1,2 times value measured in 4.6.1, whichever is the greater

* The vibration, bump and shock tests in this sub-group are required to be carried out every 12 months only.

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 3)			Exigences (voir note 1)
			p	n	c	
<u>Sous-groupe C1</u>	D		6	27	2	
Echantillon composé des spécimens des sous-groupes C1A et C1B						
4.10 Séquence climatique						
4.10.2 Chaleur sèche		Température: température maximale de catégorie Durée: 16 h				
4.10.3 Essai cycli- que de chaleur humide, essai Db, premier cycle						
4.10.4 Froid		Température: tempéra- ture minimale de catégorie Durée: 2 h				
4.10.5 Basse pres- sion atmos- phérique (si requis)		Pression: 8,5 kPa (85 mbar)				
4.10.5.3 Contrôle in- termédiaire		Examen visuel				Pas de claquage per- manent ni de contour- nement ou de déforma- tion du boîtier
4.10.6 Essai cycli- que de cha- leur humide, essai Db, cycles res- tants		Reprise: 6 h à 24 h				
4.2.7 Etanchéité (si requis)		Méthode: ...				Pas de fuite

Subclause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	Sample size & criterion of accepta- bility (see Note 3)			Performance requirements (see Note 1)
			p	n	c	
<u>Sub-group C1</u>	D		6	27	2	
Combined sample of specimens of Sub- groups C1A and C1B						
4.10 Climatic sequence						
4.10.2 Dry heat		Temperature: upper category temperature Duration: 16 h				
4.10.3 Damp heat, cyclic, Test Db, first cycle						
4.10.4 Cold		Temperature: lower category temperature Duration: 2 h				
4.10.5 Low air pressure (if required)		Air pressure: 8,5 kPa (85 mbar)				
4.10.5.3 Intermediate inspection		Visual examination				No permanent break- down, flashover or harmful deformation of the case
4.10.6 Damp heat, cyclic, Test Db, remaining cycles		Recovery: 6 h to 24 h				
4.2.7 Sealing (if required)		Method: ...				No leakage

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 3)			Exigences (voir note 1)
			p	n	c	
4.10.6.2 Mesures finales		Examen visuel Capacité Tangente de l'angle de pertes Résistance d'isolement (pour les catégories -/-/56, -/-/21 et -/-/10 seulement)				Pas de dommage visible Marquage lisible $\frac{\Delta C}{C} \leq 0,5 \% \text{ ou } 0,5 \text{ pF}$ ou la valeur mesurée au 4.4.2, 4.8.3 ou 4.9.3, si applicable Tan δ : selon 4.2.3 ou 1,2 fois la valeur mesurée au 4.4.2, 4.8.3 ou 4.9.3, si applicable, la plus grande de ces valeurs $\geq 50 \% \text{ des valeurs au } 4.2.4.2$
<u>Sous-groupe C2</u>	D		6	15	1	
4.11 Essai con- tinu de cha- leur humide						
4.11.1 Mesures initiales		Capacité Reprise: ... h, voir 4.11.3				
4.11.3 Mesures finales		Examen visuel Capacité Tangente de l'angle de pertes Résistance d'isolement Tension de tenue à $2 U_R$				Pas de dommage visible Marquage lisible $\frac{\Delta C}{C} \leq 0,5 \% \text{ ou } 0,5 \text{ pF}$ ou valeur mesu- rée au 4.11.1 Tan δ : selon 4.2.3 ou 1,2 fois la valeur mesurée au 4.11.1, la plus grande de ces valeurs $\geq 25 \% \text{ de valeurs } \text{données au } 4.2.4.2$ Pas de claquage ni de contournement